

Специальный союз по Международной патентной классификации (Союз МПК) Рабочая группа по пересмотру МПК

**Сорок седьмая сессия
Женева, 9–13 мая 2022 г.**

ОТЧЕТ

принят Рабочей группой

ВВЕДЕНИЕ

1. Рабочая группа по пересмотру МПК (далее – «Рабочая группа») провела сорок седьмую сессию 9–13 мая 2022 г. в Женеве. На сессии были представлены следующие члены Рабочей группы: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Израиль, Япония, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Евразийская патентная организация (ЕАПО) и Европейское патентное ведомство (ЕПВ) (27). Венгрия, Индия и Сингапур были представлены в качестве наблюдателей. Список участников содержится в приложении I к настоящему отчету.

2. Сессию открыл Председатель Рабочей группы г-н Штайнкелльнер.

3. Участников встречи приветствовал помощник Генерального директора, курирующий Сектор инфраструктуры и платформ Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), г-н Нацуме.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

4. Обязанности секретаря сессии выполняла г-жа Сюй (ВОИС).

ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

5. Рабочая группа единогласно приняла пересмотренную повестку дня с поправками; этот документ представлен в приложении II к настоящему отчету.

ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ И РЕШЕНИЯ

6. В соответствии с решением руководящих органов ВОИС, принятым на десятой серии заседаний, состоявшихся 24 сентября – 2 октября 1979 г. (см. пункты 51 и 52 документа АВ/Х/32), в отчет о настоящей сессии включены только выводы Рабочей группы (решения, рекомендации, мнения и т.д.); в нем не воспроизводятся, в частности, заявления, сделанные кем-либо из участников, за исключением оговорок, сделанных в отношении того или иного конкретного вывода Рабочей группы или озвученных повторно после принятия вывода.

ОТЧЕТ О ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ СОЮЗА МПК

7. Рабочая группа приняла к сведению устный отчет Секретариата о пятьдесят третьей сессии Комитета экспертов Союза МПК (далее – «Комитет») (см. документ IPC/CE/53/2).

8. Рабочая группа приняла во внимание тот факт, что Комитет выразил большое удовлетворение работой в области пересмотра, проделанной Рабочей группой, в частности, за последние годы в условиях пандемии COVID-19. Комитет призвал ведомства активно участвовать в реализации программы пересмотра МПК, в частности путем направления ходатайств о пересмотре с учетом Дорожной карты по пересмотру МПК и новых перспективных технологий.

9. Рабочая группа также приняла к сведению решение Комитета поручить ей рассмотреть вопрос о внедрении более эффективного и сбалансированного режима работы в промежутке между ежегодными сессиями в интересах завершения ряда «крупных» проектов по пересмотру, к примеру, путем применения индивидуального подхода в каждом конкретном случае в рамках координации усилий докладчиков, Международного бюро, ЕПВ и Соединенных Штатов Америки в качестве ответственных за функционирование Совместной патентной классификации (СПК).

10. Было отмечено, что Комитет также обсудил потенциальный формат дальнейших заседаний Рабочей группы и подчеркнул важность очного участия делегатов для решения сложных вопросов, содействия эффективному обмену мнениями и создания возможности для необходимых неофициальных консультаций во время перерыва при неизменном сохранении опции дистанционной работы, позволяющей обеспечить более широкое участие. Кроме того, Комитет отметил важность активного использования электронного форума МПК в сочетании с гибридным форматом сессий Рабочей группы.

11. Рабочая группа также приняла к сведению тот факт, что Комитет выразил благодарность ЕПВ за руководство экспертной группой по полупроводниковой технике (ЭГПТ) и всем ведомствам, являющимся членами этого органа, за колоссальную работу, в частности, по запуску первой группы проектов категории С в рамках электронного форума МПК, а также работу, проделанную за последние годы, прошедшие под знаком пандемии Covid-19.

12. Рабочая группа также приняла во внимание, что Комитет одобрил поправки к Руководству по МПК и Руководящим принципам пересмотра МПК и, в частности, постановил по мере возможности избегать использования в рамках МПК знаков и внести соответствующие изменения в пункт 29 Руководящих принципов.

ОТЧЕТ О ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПЯТИ ВЕДУЩИХ ВЕДОМСТВ ИС (IP5 WG1)

13. Рабочая группа приняла к сведению устный отчет Японского патентного ведомства (ЯПВ) от имени пяти ведущих ведомств ИС (далее – «пятерка ведомств ИС»), посвященный двадцать второй сессии Рабочей группы по классификации пятерки ведомств ИС (IP5 WG1).

14. Рабочая группа обратила внимание на то, что на двадцать второй сессии указанного органа пятерка ведомств ИС постановила перевести четыре проекта IP5 (проекты категории F) на стадию МПК. ЯПВ, действуя от имени пятерки ведомств ИС, разместило на странице проекта [CE 456](#) в электронном форуме обновленные перечни всех текущих проектов и предложений IP5 (см. приложение 39 к проекту) во избежание дублирования ходатайств о пересмотре МПК с соответствующей текущей деятельностью «пятерки».

15. Комитет также принял к сведению, что пятерка ведомств ИС обсуждает инициативу по классификации технологий, связанных с новыми перспективными технологиями и искусственным интеллектом (НПТ/ИИ).

ПРОГРАММА ПЕРЕСМОТРА МПК

16. Рабочая группа обсудила 31 проект по пересмотру, в частности [C 505](#), [C 508](#), [C 509](#), [C 510](#), [C 511](#), [C 512](#), [C 513](#), [C 520](#), [C 521](#), [C 522](#), [C 523](#), [C 524](#), [F 071](#), [F 082](#), [F 089](#), [F 122](#), [F 138](#), [F 141](#), [F 142](#), [F 143](#), [F 149](#), [F 151](#), [F 152](#), [F 156](#), [F 157](#), [F 158](#), [F 159](#), [F 161](#), [F 162](#), [F 163](#) и [F 164](#).

17. Статус этих проектов и перечень дальнейших мер с указанием сроков приводятся на веб-страницах соответствующих проектов в электронном форуме. Все решения, замечания и технические приложения содержатся в приложениях под названием «Решения Рабочей группы» к соответствующим проектам, размещенным в электронном форуме.

18. Рабочая группа утвердила 21 проект по пересмотру: в контексте 6 из них были внесены изменения в схему и определения (при наличии таковых), в частности речь идет о проектах [C 521](#), [F 151](#), [F 152](#), [F 159](#), [F 161](#) и [F 162](#), их пересмотренная схема и определения в измененной редакции вступят в силу в рамках МПК–2023.01, а 11 касались только пересмотра схемы (это проекты [C 505](#), [C 508](#), [C 509](#), [C 510](#), [C 511](#), [C 512](#), [C 513](#), [F 138](#), [F 141](#), [F 156](#) и [F 164](#), их пересмотренные схемы вступят в силу в рамках МПК–2023.01). При этом в случае 4 из 21 проекта завершена работа над определениями, которые будут включены в версию МПК–2023.01 (проекты [F 071](#), [F 089](#), [F 122](#) и [F 149](#)), а соответствующие схемы были пересмотрены Рабочей группой еще на предыдущих сессиях.

19. Рабочая группа поздравила ЭГПТ с окончательным утверждением пересмотренной схемы первой группы проектов в области полупроводников, в частности проектов [C 510](#), [C 511](#), [C 512](#) и [C 513](#), и их включением в МПК–2023.01. Рабочая группа выразила благодарность ЕПВ за руководство работой ЭГПТ и всем членам Группы из числа ведомств за огромный вклад и поблагодарила ведомства за активное участие в обсуждении этих проектов. Рабочая группа выразила надежду, что в ближайшем будущем ЭГПТ предложит ее вниманию следующую группу проектов по пересмотру.

ПОДДЕРЖАНИЕ МПК

20. Рабочая группа обсудила 12 проектов поддержания, в частности [M 627](#), [M 633](#), [M 634](#), [M 811](#), [M 812](#), [M 814](#), [M 815](#), [M 817](#), [M 818](#), [M 819](#), [M 820](#) и [M 821](#).

21. Статус этих проектов и перечень дальнейших мер с указанием сроков приводятся на веб-страницах соответствующих проектов в электронном форуме. Все решения, замечания и технические приложения содержатся в приложениях под названием «Решения Рабочей группы» к соответствующим проектам, размещенным в электронном форуме.

22. Рабочая группа завершила работу по 8 проектам поддержания, связанным либо с пересмотром схемы, либо изменением определений; все эти проекты ([M 627](#), [M 633](#), [M 634](#), [M 811](#), [M 818](#), [M 819](#), [M 820](#) и [M 821](#)) будут включены в МПК–2023.01.

23. Рабочая группа постановила создать 7 новых проектов поддержания, в частности:

в области химии:

M 822 (A23B, A23C, A23L, докладчик – ЕПВ), на основе проекта [M 812](#);

M 823 (B01J, докладчик – ЕПВ), на основе проекта [C 520](#);

в области электричества:

M 824 (H01M, докладчик – ЕПВ), на основе проекта [F 082](#);

M 826 (G03B, H04N, докладчик – Соединенное Королевство), на основе проекта [C 505](#);

M 827 (G10L, докладчик – Германия), на основе проекта [M 633](#);

M 828 (G01K и G01M, докладчик – Канада), на основе проекта [M 633](#); и

не зависящий от области техники:

M 825 (докладчик – Ирландия), на основе проекта [C 510](#).

ХОД РАБОТЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ НЕОГРАНИЧИВАЮЩИХ ССЫЛОК (NLR) В РАМКАХ ПРОЕКТОВ M 200–M 500

24. Обсуждение проходило на основе подготовленного Международным бюро отчета о ходе выполнения проектов поддержания, касающихся исключения из структуры МПК неограничивающих ссылок (см. приложение 42 к проекту [WG 191](#)).

25. Рабочая группа приняла к сведению, что из 23 реализуемых проектов по 12-и достигнута договоренность в ходе дискуссии на электронном форуме и эти проекты можно считать завершенными. Соответствующие изменения в схеме и определениях будут отражены в версии МПК–2023.01.

[M 223](#)

исключение NLR в подклассе B01L (докладчик – США)

[M 241](#)

исключение NLR в подклассе B03C (докладчик – США)

[M 242](#)

исключение NLR в подклассе C09C (докладчик – США)

[M 243](#)

исключение NLR в подклассе C23C (докладчик – США)

[M 244](#)

исключение NLR в подклассе D01C (докладчик – США)

[M 254](#)

исключение NLR в подклассе H02B (докладчик – США)

[M 255](#)

исключение NLR в подклассе H02G (докладчик – США)

M 257	исключение NLR в подклассе E04H (докладчик – США)
M 258	исключение NLR в классе A41 (докладчик – США)
M 260	исключение NLR в подклассе G10H (докладчик – США)
M 261	исключение NLR в подклассе G10K (докладчик – США)
M 266	исключение NLR в подклассе A21C (докладчик – Израиль).

26. Рабочая группа с благодарностью приняла к сведению тот факт, что Соединенное Королевство и Швеция в инициативном порядке выразили готовность выступить докладчиками об итогах работы по исключению неограничивающих ссылок в подклассе B64G и всех подклассах классов F22 и F27 (проекты M 267 (B64G, докладчик – Соединенное Королевство), M 268 (F22, докладчик – Швеция) и M 269 (F27, докладчик – Швеция).

27. Секретариат сообщил, что на странице проекта [WG 191](#) будет размещена обновленная таблица с указанием статуса исключения неограничивающих ссылок из структуры МПК.

СЛЕДУЮЩАЯ СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

28. Оценив предполагаемый объем работы на следующей сессии, Рабочая группа приняла решение посвятить первые два с половиной дня работы вопросам электричества, вторую половину третьего дня и первую половину четвертого дня – вопросам химии и последние полтора дня – вопросам механики.

29. Рабочая группа приняла к сведению следующие ориентировочные сроки сорок восьмой сессии:

7–11 ноября 2022 г.

30. *Настоящий отчет был единогласно принят Рабочей группой по электронным каналам 3 июня 2022 г.*

[Приложения следуют]

LISTE DES PARTICIPANTS/

LIST OF PARTICIPANTS

I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French)

ALLEMAGNE/GERMANY

Armin BARTHEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Elisabeth ESSEL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trademark Office (DPMA), Munich

Martina FRITZSCHE-HENKE (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Justus Sebastian KRUSE (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Steffen MÜNCH (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich,

Alessandra SANI (Ms.), Senior Adviser, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Thomas SCHENK (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Florian SIEBEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Michaela Katja STANGL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Veronika TINKL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Abdulahakim ALSAEED (Mr.), Senior Examiner, IP Operations Patents / Mechanical Engineering Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Fahad ALNAFJAN (Mr.), Patents Expert, Patents Directorate, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Rawabi ALMUHIMED (Ms.), Patent Examination Specialist, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Abdulahakim ALSAEED (Mr.), Senior Examiner, IP Operations, Patents/ Mechanical Engineering Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Abdullah ALGHAMDI (Mr.), Patents Expert, Patents Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Faisal Saihan S. ALOTAIBI (Mr.), Senior IP Information Analyst, IP Information Center, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Lloyd JAMES (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Markus KLAIBER (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Deb MCDONNELL (Ms.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Melbourne
Alex SIMMONS (Mr.), Patent Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra
Mu-En TIEN (Mr.), Patent Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra

BRÉSIL/BRAZIL

Darcio GOMES PEREIRA (Mr.), National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Campinas, São Paulo, Brazil
Tatielli BARBOSA (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro
Maria Raquel CATALANO DE SOUSA (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro

CANADA

Nancy BEAUCHEMIN (Ms.), gestionnaire de programme - International CIB/CPC, Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) - Direction des brevets, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Gatineau

CHINE/CHINA

LI Xiao (Ms.), Senior Program Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
DONG Qian (Ms.), Deputy Divisional Director, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
LI Bo (Ms.), Divisional QC Manager, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
NAN Nan (Mr.), Examiner, Patent Examination Cooperation Beijing Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
TONG Jingyi (Ms.), Examiner, Patent Examination Cooperation Beijing Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing
DONG Yan (Ms.), Program Administrator, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

ESPAGNE/SPAIN

Elena PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, División de física y de patentes eléctricas, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (OEPM), Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Tiina LILLEPOOL (Ms.), Principal Examiner, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

William BREWSTER (Mr.), Supervisor Patent Classifying, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Matthew BROOKS (Mr.), Supervisory Patent Classifier - Mechanical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Jill GRAY (Ms.), Patent Classifier - Chemical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Chris JETTON (Mr.), Mechanics Classifier, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Gustavo LOPEZ (Mr.), Patent Classifier - Electrical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Yasmine FULENA (Ms.), IP Advisor, USUN Geneva, Geneva

Marina LAMM (Ms.), IP Attaché, USUN Geneva, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Vladislav MAMONTOV (Mr.), Head, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property - Rospatent, Moscow

Lada TSIKUNOVA (Ms.), Deputy Head, IPC, Federal Service for Intellectual Property - Rospatent, Moscow

FINLANDE/FINLAND

Hanna AHO (Ms.), Head of Division, Patents and Trademarks, Mechanical and Civil Engineering, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Helsinki

FRANCE

Magalie MATHON (Mme), examinatrice en charge de mission CIB, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

David DURIEZ (M.), expert en chimie, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Géraldine VENTORUZZO (Mme), expert en électricité, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Carole BREMEERSCH (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Pole économique, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of Ireland, Department of Enterprise, Trade and Employment, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL

Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

JAPON/JAPAN

Sumio MIGITA (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Satoshi ABE (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kotaro FUJISHIMA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Shota HOSOKAWA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Michiru MIURA (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Kazuhide NAKANO (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Ayano NISHITA (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yuto NISHIZUKA (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Yusuke OKATANI (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Toshinori OTSUKA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Takuya YASUI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of Japan, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

Kevin Uriel ALENCASTER VILLA (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of International Affairs, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Pedro Christian AYALA ROSALES (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Ayari FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Miguel GONZALEZ AGUILAR (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Divisional Director, Divisional Direction of International Affairs, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Gustavo JARAMILLO NAVARRETE (Sr.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Ciudad de México

Alicia MARMOLEJO FLORES (Sra.), IP Expert, Divisional Direction of Patents, Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Mexico City

Pablo ZENTENO MARQUEZ (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Hosanna MORA GONZÁLEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

NORVÈGE/NORWAY

Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Senior Examiner, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Robert SCHOUWENAARS (Mr.), Technical Advisor, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs, The Hague

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

PARK Sungchul (Mr.), Deputy Director, Patent Legal Administration Division, Daejeon

Wangseok LEE (Mr.), Head of Group, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

CHA HyunSoo (Mr.), Research Engineer, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

JUNG Juhee (Ms.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

KIM Joohyeok (Mr.), Research Engineer, IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

LEE Jaehoen (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

PARK Hyunchul (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

YOON Inseok (Mr.), IPC Revision Group, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

LEE Jinyong (Mr.), IP Attache, Economy, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

ROUMANIE/ROMANIA

Florica ENEA (Ms.), Examiner and Head of Department, Electrical Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

Ana PREJBEANU (Ms.), Examiner, Formal Examination, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeremy COWEN (Mr.), Senior Patent Examiner - Classification, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Patrick PURCELL (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

William (Bill) RIGGS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Huw THOMAS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Rhys WILLIAMS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Jan WALTER (Mr.), Senior IP Adviser, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Pascal WEIBEL (M.), chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Philippe TATASCIORE (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Michael STALDER (M.), expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Charlotte BOULAY (Mme), Legal Advisor, Division of Legal and International Affairs, Swiss Federal Institute of Intellectual Property, Bern

UKRAINE

Bohdan PADUCHAK (Mr.), Deputy Director, Department for Intellectual Property, Ministry of Economy of Ukraine, Kyiv

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

HONGRIE/HUNGARY

Ildikó DIÓSPATONYI (Ms.), Patent Examiner, Pharmaceuticals and Agriculture Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

Zsuzsanna TÖRŐCSIK (Ms.), Patent Examiner, Chemistry and Biotechnology Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

A. Seetha Raman (Mr.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Chennai

Saurabh DWIVEDI (Mr.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Kolkata

Vishakha GUPTA (Ms.), Examiner of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi

SINGAPOUR/SINGAPORE

Ning DU (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Lei HONG (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Cheow Hin SIM (Ms.), Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

Happy TAN (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination and Analytics, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO)

Dmitrii GUDILIN (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering
Division, Examination Department, Moscow

Elena LUBYAKO (Ms.), Principal Examiner, Chemistry and Medicine Division, Examination
Department, Moscow

Valery MALAY (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering
Division, Examination Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT ORGANISATION (EPO)

Roberto IASEVOLI (Mr.), Head, Classification Board, Rijswijk

Maarten ALINK (Mr.), Classification Board, Munich

Jérôme CARRÉ (Mr.), Classification Board, Munich

Massimo CRESCENTI (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Agnès GAMEZ MERLE (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Nathalie GEISLER (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Silvia GENNARI (Ms.), Classification Board, Munich

Ciro PERNICE (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Mark PLEHIERS (Mr.), Classification Board, Rijswijk

John RENGGLI (Mr.), Classification Board, Munich

Peter SWARÉN (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Erik TORLE (Mr.), Classification Board, Munich

Daniela VANATA (Ms.), Classification Board, Munich

Rossana VINCI (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Norbert WIENOLD (Mr.), Classification Board, Munich

IV. BUREAU/OFFICERS

président/Chair: Oliver STEINKELLNER (M./Mr.) (ALLEMAGNE/GERMANY)

vice-président/
Vice Chair Pascal WEIBEL (M./Mr.) (SUISSE/SWITZERLAND)

secrétaire/Secretary: XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ken-Ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Senior Patent Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Olivier COLLILOUD (M./Mr.), Administrateur de projets la de la Section des systèmes informatiques, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes /Project Officer, IT Systems Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Ms.), assistante à l'information de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Information Assistant, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

[Приложение II следует]

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Открытие сессии
2. Принятие повестки дня
3. Отчет о пятьдесят третьей сессии Комитета экспертов Союза МПК
См. документ IPC/CE/53/2.
4. Отчет о двадцать второй сессии Рабочей группы по классификации пяти ведущих ведомств ИС (IP5 WG1)
Устный отчет ЯПВ от имени пяти ведущих ведомств ИС.
5. Проекты пересмотра МПК в области механики
См. проекты С 521, F 089, F 138, F 156, F 157, F 162 и F 163.
6. Проекты пересмотра МПК в области электричества
См. проекты С 505, С 508, С 509, С 510, С 511, С 512, С 513, С 522, С 523, С 524, F 071, F 141, F 142, F 143, F 149, F 151, F 158, F 159 и F 164.
7. Проекты пересмотра МПК в области химии
См. проекты С 520, F 082, F 122, F 152 и F 161.
8. Проекты поддержания МПК в области механики
См. проекты М 634, М 811, М 814 и М 817.
9. Проекты поддержания МПК в области электричества
См. проекты М 633, М 815, М 819 и М 820.
10. Проекты поддержания МПК в области химии
См. проекты [M 627](#), [M 812](#), [M 818](#) и [M 821](#).
11. Ход работы по исключению неограничивающих ссылок (NLR) в рамках проектов М 200–М 500
См. проект WG 191.
12. Следующая сессия Рабочей группы
13. Принятие отчета
14. Закрытие сессии

[Конец приложения II и документа]